SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT, DRIVING METHOD THEREFOR AND CAMERA SYSTEM

Publication number: JP11355668

Publication date: 1999-12-24 Inventor:

UENO TAKAHISA; YONEMOTO KAZUYA; SUZUKI RYOJI: SHIONO KOICHI

Applicant: SONY CORP

Classification

- international: H01L27/146: H04N3/15: H04N5/335: H01L27/146: H04N3/15; H04N5/335; (IPC1-7): H04N5/335;

H01L27/146

- European: H01L27/146A4: H04N3/15C4: H04N3/15E

Application number: JP19980159050 19980608 Priority number(s): JP19980159050 19980608 Also published as:

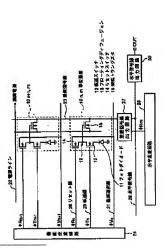
EP0964570 (A2) US7116365 (B1)

EP0964570 (A3)

Report a data error here

Abstract of JP11355668

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solidstate image pickup element capable of reducing the constituting element number of a unit picture element provided with an amplification function and reducing a picture element size and to provide a driving method and a camera system. SOLUTION: The unit picture elements 10n, m arranged in a matrix shape are constituted of a photodiode 11, a transfer switch 12 for transferring charges stored in the photodiode 11, floating diffusion 13 for storing the charges transferred by the transfer switch 12, a reset switch 14 for resetting the floating diffusion 13 and an amplification transistor 15 for outputting signals corresponding to the potential of the floating diffusion 13 to a vertical signal line 23. By controlling the reset potential by supplying a vertical selection pulse &phiv Vn to the drain of the reset switch 14, a picture element is selected by a row unit.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-355668

(43)公開日 平成11年(1999)12月24日

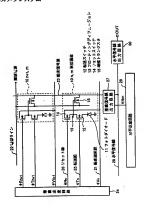
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	F I	
H04N	5/335		H 0 4 N 5/335	P
H01L	27/146		H01L 27/14	Λ

		審查請求	未請求 請求項の数15 OL (全 15 頁)	
(21)出顧番号	特顧平10-159050	(71) 出願人	000002185	
			ソニー株式会社	
(22) 引顧日	平成10年(1998) 6月8日	東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号		
		(72)発明者	上野 貴久	
			東京都品川区北品川6 丁目7番35号 ソニ	
			一株式会社内	
		(72)発明者	米本 和也	
			東京都品川区北品川6 丁目7番35号 ソニ	
			一株式会社内	
		(72)発明者	鈴木 亮司	
			東京都品川区北品川6 丁目7番35号 ソニ	
			一株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 船橋 國川	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 固体提像素子およびその駆動方法、並びにカメラシステム

(57)【要約】

【課題】 増幅機能を持つ単位画素において、構成素子 数が多いと、画素サイズの縮小化の妨げとなる。 【解決手段】 行列状に配置された単位画素10n,m を、フォトダイオード11と、このフォトダイオード1 1に蓄積された電荷を転送する転送スイッチ12と、こ の転送スイッチ12によって転送された電荷を蓄積する フローティングディフュージョン13と、このフローテ ィングディフュージョン13をリセットするリセットス イッチ14と、フローティングディフュージョン13の 雷位に応じた信号を垂直信号線23に出力する増幅トラ ンジスタ15とによって構成し、リセットスイッチ14 てそのリセット電位をコントロールすることにより、行 単位で画素の選択を行うようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光電変換素子と、前記光電変換素子に蓄 積された電荷を転送する転送スイッチと、前記転送スイ ッチによって転送された電荷を蓄積する電荷蓄積部と、

前記電荷蓄積部をリセットするリセットスイッチと、前 記電荷蓄積部の電位に応じた信号を垂直信号線に出力す る増編素子とを具備し、行列状に配置された単位画素

前記垂直信号線に出力された信号を列単位で順次選択す る水平走査回路と、

前記水平走査回路によって選択された信号を水平信号線 を経由して出力する出力回路とを備えたことを特徴とす る固体振像素子。

【請求項2】 前記垂直走査回路は、垂直走査時に順次 出力する垂直選択/ いえを前記リセットスイッチに対し てそのリセット電位として与えることを特徴とする請求 項1 記載の固体提像素子。

【請求項3】 前記電荷蓄積部は、フローティングディフュージョンであることを特徴とする請求項1記載の固体攝像素子。

【請求項4】 前記リセットスイッチは、デブレッション型トランジスタからなることを特徴とする請求項1記 戯の固体操像素子。

【請求項5】 前記出力回路は、前記垂直信号線に読み 出された信号を電圧モードで出力することを特徴とする 請求項1記載の固体楊俊素子。

【請求項6】 前記出力回路は、前記垂直信号線に読み 出された信号を電流モードで出力することを特徴とする 請求項1記載の固体撮像素子。

【請求項7】 前記単位画素は、前記光電変換素子と画 素電調電圧が与えられる領域の間に、前記光電変換素子 の過剰電荷を排出するオーバーフローバスを形成してな ることを特徴とする請求項】記載の固体撮像素子。

【請求項8】 前記転送スイッチの制御電極に負電位を 印加することを特徴とする請求項1記載の固体摄像素 子。

【請求項9】 前記単位画素は、前記転送スイッチの転送動作を選択する転送選択スイッチを有することを特徴とする請求項1記載の固体優優素子。

【請求項10】 前記転送選択スイッチは、前記垂直選択バルスを制御入力とすることを特徴とする請求項9記載の固体操像素子。

【請求項11】 前記出力回路は、前記垂直信号線に読み出された信号を電流モードで出力することを特徴とする請求項9記載の固体撮像素子。

【請求項12】 行列状に配置された単位画素が、光電 変換素子と、前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送 する転送スイッチと、前記転送スイッチによって転送された電荷を蓄積する電荷蓄積部と、前記電荷蓄積部をリセットするリセットスイッチと、前記電荷蓄積部の電位に応じた信号を垂直信号線に出力する増編素子とを具備してみる間低場優素子において、

前記リセットスイッチに与えるリセット電位をコントロ ールすることによって行単位で画素の選択を行うことを 特徴とする固体撮像素子の駆動方法。

【請求項13】 前記垂直信号線に読み出された信号を 電圧モードで出力することを特徴とする請求項12記載 の固体操像素子の駆動方法。

【請求項14】 前記垂直信号線に読み出された信号を 電流モードで出力することを特徴とする請求項12記載 の固体操像素子の取動方法。

【請求項15】 光電変換素子と、前記光電変換素子に 蓄積された電荷を転送する板送スイッチと、削記転送ス イッチによって転送された電荷を蓄積する電荷蓄積部 と、前記電荷蓄積部をリセットするリセットスイッチ と、前記電荷蓄積部の電位に応じた信号を垂直信号線に 出力する増幅素子とを具備し、行列状に配置された単位 m素と

前記垂直信号線に出力された信号を列単位で順次選択す る水平走査回路と、

前記水平走査回路によって選択された信号を水平信号線 を経由して出力する出力回路とを備えた固体最像素子を 撮像デバイスとして用いたことを特徴とするカメラシス テム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 木売明法、固体提像素子およびその駆動方法、並びにカメラシステムに関し、特に行 列状に配置された単位画素ごとに増幅機能を持つCMO Sイメージセンサなどの増幅型固体提像素子およびその 駆動方法、並びに選復デバイスとして増幅型固体提像素 子を用いなカラシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】増輜型固体損儀素子、例えばCMOSイ メージセンサには、種々の画業構造のものが存在する。 その一例として、画素内部にフローティングディフュー ジョン (Floating Diffusion; FD) を持った画業構造 が知られている。この画業構造では、フローティングディフュージョンで信号が増稿されるため、慶康を大きく とれる利点がある。この種の画業構造の従来例を図18 に示す。

【0003】同図において、行列状に配置される単位画 素100の各々は、フォトゲート101、転送スイッチ 102、フローティングディフュージョン103、リセ ットトランジスタ104、増幅トランジスタ105および垂直選択トランジスタ106を有している。そして、 延直選択トランジスタ106を重直選択線111を介して与えられる垂直選択パルスに応答して単位面素100 を行車位で選択することにより、増幅トランジスタ10 5で増幅された信号を垂直信号線112に出力する構成 となっている。

[0004]

【発明が解於しようとする課題】ところで、画素サイズ
の縮小化を図るためには、単位画素100を構成する業
子教を少なくする必要がある。しかしながら、上述した
従来例に係るCMOSイメージセンサの画素構造では、
フローティングディフュージョン103の電位を行単位
で選択して垂直信号線112に出力するのに、リセット
トランジスタ104、増幅トランジスタ105および垂
重選択トランジスタ106の3個のトランジスタを各画
素ごとに用いた構成となっているため、業子数が多く、
画素サイズを縮小化するのに限界があった。

【0005】本発明は、上記課題に鑑為不なされたものであり、その目的とするところは、増福機能を持つ単位 商業の構成業子数を削減し、画業サイズの動化を可能 とした固体機像業子およびその服動方法、並びにカメラ システムを機供することにある。 【0006】

【課題を解決するための手段】本発明による固体機像業 子は、光電変換業子と、この光電変換業子に蓄積された 電荷を転送された電荷を蓄積する電荷蓄積部と、この電荷 蓄積部をリセットするリセットスイッチと、電荷蓄積部と の電位に応じた信号を垂直信号線に出力する増幅業子と を具備し、不列状に配置された単位画業と、上配リセットスイッチに与えるリセット電位をコントロールすることによって行単位で画業の選択を行う垂直走を回路と、 垂直信号線に出力された信号を列単位で確次選択された信 号を水平信号線を経由して出力する出力回路とを備えた 組成となっている。

【0007】上記構成の固体機像素子において、単位頭 薬におけるリセットスイッチに与えるリセット電位を、 画業の非遊玩時に例えばのVとすることにより、電荷蓄 積部の電位は"L"レベルとなる。そして、リセットス イッチに与えるリセット電位を例えば画楽電源電圧であることによって電荷蓄積部の電位が画業電 辺電圧にリセットされる。すなわち、リセット電位をコントロールすることによって電荷蓄積部の電位が画業電 フトロールすることによって電荷蓄積部の電位が立ントロールされる。その後、光電変換素子に蓄積された信号 電荷が転送スイッチによって電荷蓄積部電位が画業され、この転送に伴って変化する電荷蓄積部配位が増幅素子によって電荷蓄積部の電位が増幅素子によって電荷音積の電位が増幅素子によって電荷目号線に読み出される。 【0008】本発明による間体機像業子の駆動方法は、 行列状に配置された単位画素が、光電変換素子と、この 光電変換素子に蓄積された電荷を勘述する能必イッチ と、この転送スイッチによって転送された電荷を蓄積す る電荷蓄積部と、この電荷蓄積部をリセットするリセットスイッチと、電荷蓄積部の電位に応じた信号を垂直信 号線に出力する増幅素子とを具備してなる間体規模素子 において、リセットスイッチに与えるリセット電位をコ ントロールすることによって行単位で画素の選択を行う ようにする。

[0009] 画素ごとに増幅機能を持つ固体撮像素子において、電荷蓄積部をリセットするリセットスイッチに テえるリセット電位をコントロールすることで、電荷蓄 積部の電位がコントロールされる。これにより、垂直

(行)選択のための素子が存在しなくても画素が行单位 で選択される。すなわち、リセットスイッチが画素を行 単位で選択する作用をもなす。したがって、単位画素内 から垂直選択のための素子を削減できる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参昭しつつ詳細に説明する。

【0011】図1は、本売明の第1実施形態に係るCM のSイメージセンサを示す痕味精成図である。図1において、単位画業10が22次元配置されて画業能を構成しており、ここでは簡略化のために、n行m列の単位画業 10n、mおよびn+1行m列の単位画業10nm業未能をはないの2画業のみを示す。単位画業10の両業相位は全ての画業作品とはでいて同じであり、以下、n行m列の単位画業10の画業作品は全ての画業について同じであり、以下、n行m列の単位画業10n、mの画業構造を例にとって説明するものとする。

【0012】単位画業10n, mは、光電変換業子である例えばフォトダイオード11、転送スイッチ12、電荷蓄積部であるフローティングディフュージョン(FD)13、リセットスイッチ14および増殖トランジスタ15を有する構成となっている。なお、光電変換素子としては、フォトダイオード11に代えてフォトゲートや埋め込みフォトダイオードなどを用いることも可能である。

【0013】また、本例では、転送スィッチ12として Nchエンハンスメント型トランジスタが、リセットス イッチ14としてNchデブレッション型トランジスタ が、増編トランジスタ15としてNchエンハンスメン ト型トランジスタがそれぞれ用いられる。ただし、これ らトランジスタの全てもしくは一部をPchトランジス タで置き換えた回路構成とすることも可能である。

【0014】この単位画業10n,mにおいて、フォト ダイオード11はPN接合ダイオードであり、入射光を その光量に応じた電荷量の信号電荷に光電変換し、これ を蓄積する、転送スイッチ12は、フォトゲイオード1 1とフローティングディフュージョン13の間に接続さ れ、フォトダイオード11に蓄積された信号電荷をフロ ーティングディフュージョン13へ転送する。フローティングディフュージョン13は、転送された信号電荷を 信号電圧に変換し、増幅トランジスタ15のゲートに与 まる。

【0015】リセットスイッチ14は、フローティング ディフュージョン13と垂直選択線210間に接続さ れ、フローティングディフュージョン13の電位を画業 電源の電位にリセットする機能を持つ。増幅トランジス タ15は、電源ライン22と垂直信号線23の間に接続 され、フローティングディフュージョン13の電位を増 幅して垂直信号線23に出力する。なお、本例では、両 素電源として例えば3、3Vの電源を用いるが、これに 即字されるものではない。

【0016】図2に、第1実施形態に係る単位画素10 および垂直信号線23のボテンシャル分布を示す。同図 において、PDはフォトダイオード11を、TSは転送 スイッチ12を、FDはフローティングディフュージョ ン13を、RSはリセットスイッチ14を、ATは増幅 トランジスタ15をそれぞれ表している。そして、フローティングディフュージョン13および増幅トランジス タ15のボテンシャルについては、選択時のボテンシャル動 作動研を聴聴でそれぞれ示している。

[0018] そして、垂直選択、かレスタV (…, めV n, がVn+1, …) は垂直選択線21を介してリセットスイッチ14のドレインに、転送がルスタT (…, ゆTn, ゆTn+1, …) は転送線25を介して転送スイッチ12のゲートに、リセットがレス母R (…, ゆRn, ゆRn+1, …) はリセット線26を介してリセットスイッチ14のゲートにそれぞれ印加される。

【0019】 垂直信号線23の端部には、垂直信号線出 力回路27が各列ごとは接続されている。この垂直信号 線出力回路27としては、例えば電圧モード型の出力回 路が用いられる。垂直信号線出力回路27には、水平走 室回路28から水平選択パルスφH(…, φHm, …) が与えられる。この水平走室回路28は、単位画業10 を列単位で選択するために設けられたものであり、例え ばシフトレジスタによって構成されている。

【0020】垂底信号線出力回路27の出力端は、水平 信号線29に接続されている。この水平信号線29に は、単位画素10から垂直信号線23を介して垂直信号 線出力回路27に読み出された1行分の信号が、水平走 査回路28の水平走査によって垂直信号線出力回路27 から順次出力される。水平信号線29の端部には水平信 号線出力回路30の入力端が接続されている。

【0021】次に、上記構成の第1実施形態に係るCM OSイメージセンサにおける画楽動作について、nライン(n行)の画業の選択時を例にとって図3のタイミン グチャートを用いて図4および図5のボテンシャル図を 参昭1つつ歌呼する.

[0022] 時刻も1までの期間(tくも1)は非選択 状態である。この非選択状態においては、垂直選択小り 入るりれは モニ レベル (00) にあり、またリセット スイッチ (RS) 14がオフ状態にあるため、フローティングディフェージョン (FD) 13の電位は0Vとなる。

【0023】時刻t.1になると、垂直選択パルス&Vn が "L" レベルから "H" レベル (3.3V) に遷移 1. 同時に、リセットパルスøRnが発生すると、これ に応答してリセットスイッチ14がオン状態となり、O Vであったnライン目のフローティングディフュージョ ン13の電位を3.3Vにリセットする。この結果、増 幅トランジスタ (AT) 15がターンオンするため、n ライン目の画素が選択状態となる(t1<t<t2)。 【0024】時刻t2になり、リセットパルスøRnが 消滅すると、このリセットされた状態のフローティング ディフュージョン13の読み出しが行われる。これによ り、画素ごとに異なっているオフセットレベル(以下、 これをノイズレベルと呼ぶ)が、増幅トランジスタ15 によって垂直信号線23に読み出され、かつ垂直信号線 出力回路27に出力される(t2<t<t3)。この読 み出されたノイズレベルは、垂直信号線出力回路27内 に保持(サンプルホールド)される。

【0025】時刻t3になり、転送パルスφTnが発生すると、転送スイッチ(TS)12は、そのゲートに転送パルスφTnが印加されることによってゲート下のボテンシャルが深くなることにより、フォトゲイオード(PD)11に蓄積された信号電荷をフローティングディフュージョン13に転送する(t3くせくt4)。この信号電荷の転送により、フローティングディフュージョン13の電付がその電布量に応じて変化する。

【0026】時刻も4になり、転送ツルスやTnが溶線すると、フローティングディフェージョン13の信号電 でに近たを電位が、増幅トラジスタ15によって垂直信号線23に読み出され、かつ垂直信号線出力回路27に出力される(セ4くもくち)。この読み出された信号レベルは、垂直信号線出力回路27内に保持(サンプルホールド)される。

【0027】水平有効期間に入ると、各列ごとに垂直信 号線出力回路27に繭業10から読み出された信号は、 水平走査回路28による水平走査によって順次水平信号 終29を介して水平信号線出力回路30に出力される。 このとき、これら出力回路27、30においては、単位 画素10の信号レベルからノイズレベルを滅算すること により、単位面素10の特性のばらつきに起因する固定 パターンノイズを抑圧する動作が行われるとともに、垂 直信号線出力回路27の特性のばらつきに起因する固定 パターンノイズを抑圧する動作が行われる。

[0028] そして、時刻も6になると、垂直選択パル スタV nが"H"レベルから"L"レベルと遷移し、こ れによりnライン目の画素が非選択状態となり、同時に 次のn+1ライン目の画素が選択状態となり、このn+ 1ライン目について上述した動作が繰り返される。

【0029】ここで、非選択ラインの画素について説明する。垂直選択パルスタVを"L"レベル (0V)とすることにより、画素10を非選択状態にできる。なぜなら、リセットスイッチ14としてデブレッション型トランジスタを用いているため、垂直選択パルスタVが0Vの場合、フローティングディフュージョン13は常に0Vになっており、そのため増稿トランジスタ15は常にカットオブ状態となるからである。

【0030】上述したように、単位画素10をフォトダイオード11、転送スイッチ12、フローティングディフュージョシ13、リセットスイッチ14および増幅トランジスタ15で構成し、リセットスイッチ14を通してフローティングディフュージョン13の電位をコントロールするようにしたことにより、従来の画業精造のように、垂直選択スイッチを設けなくても垂直選択の機能を持たせることができるため、トランジスタを1個削減することができる。

【0031】なお、チャージボンプ回路を内蔵するなどして、垂直選択パルスφVを"L"レベルで駆動した場合、t3くもくも4の期間以外の長い期間、転送スイッチ12のゲートを負電位にすることができる。このようにした場合、フォトジイオード11に隣接している転送スイッチのシリコン界面に長い期間正孔を注入することができる。これは、特にフォトゲイオード11として埋め込み型センサ構造を採用した場合で効果が失きい。

【0033】ここで、単位画素10の具体的な構成について説明する。フォトダイオード11での信号電荷の蓄積時には、図4(a)から明らかなように、フローティ

ングディフュージョン13が0Vとなる。そのため、蓄 積時には転送スイッチ12の表面ボテンシャルは0V以 下である必要がある。しかしながら、このままでは、フ ォトダイオード11でオーバーフローした電荷を掃き捨 てるためのパスが存在しないことになる。

【0034】そこで、本売明に係る画業構造では、例え 電電源に接続された拡散層、例えば増幅トランジスタ1 5のドレインなどをフォトケイオード11に開業してレ イアウトし、両者間の素子分離を不完全とすることによ ってオーバーフローバスを形成し、当該バスを経由して フォトダイオード11で適種電声を掃き着でる(オーバ 一フローさせる)構成を採るようにする。これにより、 単位画業10の両積を増加させることなく、オーバーフ ローバスを形成することができる。

[0035] その具体的な構成例として、以下に説明するような種々の構造が考えられる。すなわち、図らにおいて、業子分離領域の幅(距離)を締めることによってオーバーフローバスを形成する構造(a)、チャネルストップのP領域の濃度を下げることによってオーバーフローバスを形成する構造(b)、チャネルストップのP領域の下にN・領域を積極的に形成してこれをオーバーフローバスとする構造(c)などである。

【0036】また、フォトダイオード11として埋め込み型センサ構造を用いた場合において、オーバーフローバスの横方向の距離を制御良く形成するために、センサ用ル・(SN用ル・)領域を画業電源側に形成し、すかしを入れてソース/ドレイン用ル・領域を形成する精造(d)、さらに(d)の構造におけて、オーバーフローバス用にル・領域を形成する精治(e)などがある。【0037】(a)~(c)の各構造では、LOCOS(Local Oxidation of Silicon)酸化腺を図示してあるが、これは必ずしも必要ではない。ただし、この場合、オーバーフローバスの横方向の距離を削御良く形成するために、(d)の構造の例のように、フォトダイオード11側のN・とオーバーフローバルスに隣接する画業電流側のN・は、同一マスクでイオン注入することが好ましい。

[0038]また、(a)、(c)~(e) の条構造の ように、オーバーフローパスをバーチャルゲートで形成 することにより、オーバーフロー部のシリコン界面が空 乏化しない。したがって、従来例のような、シリコン界 面が空乏化する転送ゲートを利用したオーバーフロー構 適に比べて、暗電流の発生が少なくなる。特に、フォト ダイオード11として埋め込み型センサ構造を用いた場 合、シリコン界面が空乏化する部分を完全に無くすこと ができるため、その効果は大てある。

【0039】図7は、本発明の第1実施形態の変形例を 示す概略構成図である。第1実施形態では、画素からの 信号を電圧モードで出力する構成を採っているのに対 し、本変形例では、画素からの信号を電流モードで出力 する構成を採っている。したがって、単位画素の画素構造は、第1実施形態の場合と全く同じであり、信号の出力系の構成のみが異なっている。

【0040】本変形例に係るCMOSイメージセンサでは、垂直信号線23の端部と水平信号線29の間に水平 選択スイッチ31を接続するとともに、水平信号線29の端部には遅抵32で帰還したオペアンプ33を配置した構成となっている。すなわち、画素からの信号を電流モードで出力させるために、垂直信号線23は水水平信号線29を抵抗32で帰還したオペアンプ33で一定電位(Vb1as)に固定し、かつ例えば電源回路34を内蔵し、画案に与える電源運圧を下げることによって単位画素10n,m内の増幅トランジスタ15を線形動作させるようにしている。

[0041] なお、本変形例では、電源回路34を内蔵 し、画業に与える電源電圧を下げる構成を採ったが、これに限定されるものではなく、例えば単位画業10n, m内の増幅トランジスク15のしきい値電圧Vthを下 げることによっても、当該増幅トランジスク15を線形 動作させることが可能である。

[0042] 図8に、本変形例に係る単位画素10および垂直信号線23のボテンシャル分布を示す。同図において、PDはフォトダイオード11を、TSは転送スイッチ12を、FDはフローティングディフュージョン13を、RSはリセットスイッチ14を、ATは増幅トランジスタ15をそれぞれ表している。そして、フローケィングディフュージョン13および増幅トランジスタ15のボテンシャルについては、選択時のボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時ら合めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時ら合めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時ら合めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時ら合めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時も合めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時も合めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択時も合めたボテンシャル動作範囲を対象ですれぞれ示している。

【0043】図9は、本変形例に係るCMOSイメージ センサの動作を説明するためのタイミングチャートであ る。単位画業10n,mの動作の本質的な部分は、第1 実施形態の場合と同じであり、ここでは重複するのでそ の説明を省略し、異なる部分についての必認明する。

【0044】画素からの信号の読み出し動作は水平有効 期間中に行う。また、ノイズレベルの読み出しは行わ ず、信号レベルの読み出しのみ行う。電流モードでは、電圧モードのように、信号出力系においてサンブルホールド動作を行うことができないため、信号レベルの画素 の特性に起因する固定パターンノイズについては、外部 の信号処理系においてフレームメモリを用いてその抑圧 を行うようにすることになる。

【0045】なお、図9のタイミングチャートは、全ラインの調楽の信号を独立に読み出す全画楽教立読み出し 動作モードの場合を示しているが、これに限定されるものではなく、第1フィールドでは奇数(偶数)ラインの信号を読み出し、第2フィールドでは偶数(奇数)ラインの信号を読み出すフレーム読み出し動作モードや、隣り合う2ラインの信号を同時に読み出して電流加算を行 うとともに、フィールドごとに加算する2ラインの組合 せを変えるフィールド読み出し動作モードの場合も勿論 可能である。

【0046] 図10は、本苑明の第2実施形態に係るC MOSイメージセンサを示す興略構成図である。図10 において、単位画業40が2次元配置されて画業部を構 成しており、ここでは簡略化のために、n行m列の単位画業40n 1,mの20画業のみを示す、単位画業40の画業構造は 全ての画素について同じであり、以下、n行m列の単位 画業40n,mの画業構造を例にとって説明するものと する。

【0047】単位画業40n、mは、光電変換業子であるフォトグイオード41、転送スイッチ42、電荷蓄積 部であるフローティングディフュージョン(FD)43、リセットスイッチ44、増幅トランジスタ45および転送選択スイッチ46を有する構成となっている。なお、光電変換業子としては、フォトダイオード41に代えてフォトゲートなどを用いることも可能である。

【0048】また、本例では、転送スイッチ42として Nchエンハンスメント型トランジスタが、リセットス イッチ44としてNchデブレッション型トランジスタ が、増幅トランジスタ45としてNchエンハンスメン ト型トランジスタが、転送選択スイッチ45としてNc hエンハンスメント型トランジスタがそれぞれ用いられ る。ただし、これらトランジスタの全てもしくは一部を Pchランジスタで置き換えた回路構成とすることも 可能である。

【0049】この単位画素40n, mにおいて、フォトダイオード41は、例えば埋め込みセンサ構造のPN検 をダイオードであり、入射光をその光量に応した電商量 の信号電荷に光電変換し、これを蓄積する、転送スイッ チ42は、フォトダイオード41とフローティングディ フェージョン43の間に接続され、フォトダイオード 1に蓄積された信号電荷をフローティングディフュージョン 43は、転送された信号電荷を信号電圧に変換し、増幅 トランジスタ45のゲートに与える。

【0050】リセットスイッチ44は、フローティング ディフュージョン43と垂直選択終51の間に接続さ れ、フローティングディフュージョン43の電位を両素 電源の電位にリセットする機能を持つ。増幅トランジス タ45は、電源ライン52と垂直信号線53の間に接続 され、フローティングディフュージョン43の電位を増 幅して垂飛信号線53に出力する。

【0051】電源ライン52には、電源回路54から例 えば3、3Vの電圧が与えられる。ただし、電源電圧は 3、3Vに限定されるものではない。転送選択スイッチ 46は、転送線55と転送スイッチ42のゲートの間に 接続され、転送スイッチ42の転送制御を行う。 【00521図11に、第2実純形態に係る単位画素4 のおよび垂直信号線53のポテンシャル分布を示す。同 図において、PDはフォトダイオード41を、TSは転 送スイッチ42を、FDはフローティングデイフュージ ョン43を、RSはリセットスイッチ44を、ATは増 幅トランジスタ45を、SSは転送選択スイッチ46を それぞれ表している。フローティングディフュージョン 43および傾觸トランジスタ45のボテンシャルについ ては、選択時のボテンシャル動作範囲を実線で、非選択 時も含めたボテンシャル動作範囲を実線で、非選択 時も含めたボテンシャル動作範囲を破線でそれぞれ示し ている。

【0053】図11から明らかなように、本例では、フォトダイオード41として埋め込みセンサ構造のフォトゲイオードが用いられている。すなわち、PN接合ダイオードの建設表面側に、PP・の正孔密積層47を有するセンサ構造となっている。また、単位画業40のオーバーフローバスに関しては、第1実施形態の場合と同様に、図6(a)~(e)の画業構造が採られているものとする。

【0054】垂直走査回路56は、単位画素40を行単 位で選択するために設けられたものであり、例えばシフ トレジスタによって構成されている。この垂直走査回路 56からは、垂直選択パルス ϕ V (…, ϕ V n, ϕ V n +1,…)が出力される。そして、垂直選択パルス 6 V (…, φVn, φVn+1, …) は垂直選択線51を介 してリセットスイッチ14のドレインに印加される。 【0055】水平走査回路57は、単位画素40を列単 位で選択するために設けられたものであり、例えばシフ トレジスタによって構成されている。この水平走査回路 57からは、リセットパルス ϕ R(…, ϕ Rm,…)、 転送パルスφT (…, φTm, …) および水平選択パル スφΗ (…, φΗ m, …) がそれぞれ出力される。そし て、転送パルスφT (···, φTm, ···) は転送線55を 介して転送選択スイッチ46のドレインに、リセットパ ルスøR (···, øRm, ···) はリセット線58を介して リセットスイッチ44のゲートにそれぞれ印加される。 【0056】垂直信号線53の端部と水平信号線59の 間には、水平選択スイッチ60が接続されている。水平 選択トランジスタ60としては、例えばNchトランジ スタが用いられる。この水平選択トランジスタ60のゲ ートには、水平走査回路57から出力される水平選択パ ルスφH (…, φHm, …) が与えられる。水平信号線 59の端部には、抵抗61で帰還したオペアンプ62が 配置されている。

【0057】上記構成の第2実施形態に係るCMOSイ メージセンサでは、画業からの信号を電流モードで出力 する形態を採っている。すなわち、垂直信号線 53およ び水平信号線 9を抵抗61で帰還したオペアンブ62 で一定電位(Vbias)に固定し、かつ電源回路54 を内成し、画素に与える電源電圧を下げることによって 単位画素40n,m内の増幅トランジスタ45を線形動作させるようにしている。

【0058】なお、本実施形態では、電源回路54を内蔵し、南素に与える電源電圧を下げることによって増幅 トランジスタ45を線形動作させる構成としたが、これに限られるものではなく、第1実施形態の変形例の場合と同様に、例えば単位画素40n、m内の増幅トランジスタ45のしまい値電圧Vthを下げることによっても、当該増幅トランジスタ45を線形動作させることが可能である。

【0059】次に、上記構成の第2実施形態に係るCM OSイメージセンサにおける画素動作について、nライ ンの画素の選択時を例にとって図12のタイミングチャートを用いて図13および図14のポテンシャル図を参 照しつつ説明する。

【0060】時刻も1までの期間(t < t 1) は非選択 状態である。この非選択状態においては、垂直選択火ル スタトロは"じ"レベル(00)にあり。またりセット スイッチ(RS) 44がオフ状態にあるため、フローティングディフュージョン(FD) 43の電位は0Vとなる。

【0061】時刻も1になると、垂直選択パルス々Vn が "L" レベルから "H" レベル (3.3V) に遷移する、すると、リセットトランジスタ44としてデアレッション型トランジスタを用いているため、増編トランジスタ (AT) 45のゲート電位が上昇する(も1くもく t 2)。

【0062】このとき、増福トランジスタ45のボテンシャルの設定や、垂値信号被53の電位により、増編トンジスタ45がオンする場合もある。本例では、カットオフしているものとする。ただし、この時点では、水平選択スイッチ60がオフしており、水平信号数59に何あ影響を与えることはないため、増編トランジスタ45の状態はどうであっても構わない。

【0063】時刻も2になり、リセットバルスを吊かが発生すると、これに応答してリセットスイッテ44がオ 光状態となって、0Vであったロライン目の刑例のフロ ーティングディフュージョン43の電位を3.3Vにリ セットする。この結果、増幅トランジスタ(AT)15 がターンオンするため、ロライン目の刑列の単位画業4 0n、加が環状状態となる(t2<t<t)

【0064】時刻も3になり、リセットバルスやRmが 消滅すると、このリセットされた状態のフローティング ディフュージョン43の読み出しが行われる。これによ り、画素ごとに異なっているオフセットレベル(以下、 これをノイズレベルと呼ぶ)が、垂直信号線53へ読み 出される(も3ぐもくも4)。この読み出されたノイズ レベルは、時刻も2で発生した水平選択バルスもHmに 応答してオン状態にある水平選択スイッチ60によって 水平信列線59へ出力される。 【0065】時刻t4になり、転送パルスφTmが発生 すると、転送スイッチ(TS)42は、そのゲートに転 送パルスφTmが印加されることによってゲート下のポ テンシャルが深くなることにより、フォトダイオード

(PD) 41に蓄積された信号電荷をフローティングディフュージョン43に転送する(t4くt-くt5)。この信号電荷の転送により、フローティングディフュージョン43の電位がその電荷量に応じて変化する。

[0066]時刻も5になり、転送ツルスを「mが消滅すると、フローティングディフュージョン43の信号電音に応じた電位が、増幅トランジスタ45によて垂直信号線53へ読み出される(t5くt6)。この読み出された信号レベルは、水平選択スイッチ60によって水平信券程9へ外出される。

【0067】そして、時刻もアになると、垂直選択パレスタVnが"H"レベルから"L"レベルに表移し、これによりnライン目の画素が非選択状態となり、同時に次のn+1ライン目について上述した動作が繰り返される。

【0068】上述したように、1つの画素に対して、ノ イズレベル出力→信号レベル出力という順序で(信号レ ベル出力→ノイズレベル出力の順序であっても良い)、 ノイズレベル、信号レベルを順次得る動作のことを画素 場際が出来、計算を作り、さんかさる。

「0069」この画素点順次リセット動作には、次のような利点がある。

○ ノイズ出力と信号出力が水平選択スイッチ60を含む 同一経路をとるため、原理的に、経路間のばらつきに起 因する固定パターンノイズが発生しない。

9 ノイズレベル、信号レベルが順次出力されるため、外 部の信号処理系において、フレームメモリキラインメモ リを用いることなく、相関二重サンプリンプ回路(CD S回路)などの差分回路により、ノイズレベルと信号レベルの差分をとることが可能となり、システムが簡略化できる、

[0070]上途した一連の画業点順次リセット動作を 行うためには、高速動作が要求される。そのため、動作 速度的に有利な電流モードで画業からの信号を出力させ る。ただし、電流モード出力の形態に限られるものでは なく、速度的要求を満足するならば、第19集胎形態に係 るCMOSイメージセンサのような電圧モード出力の形 順を採ることも可能である。

【0071】非選択画素の動作についても、図15および図16のボテンシャル図から明らかなように、列方向に転送パルスφTmおよびリセットパルスφRmを共有していても、特に問題はないことがわかる。

[0072]上達した動作説明では、簡単化のため、全 ラインの画素の信号を独立に読み出す全画素独立読み出 し動作モードで説明を行ったが、これに限定されるもの ではなく、第1フィールドでは奇数 偶数)ラインの信 号を読み出し、第2フィールドでは偶教(奇教) ライン の信号を読み出すフレーム読み出し動作モードや、隣り 合う2ラインの信号を同時に読み出して電流加算を行う とともに、フィールドごとに加算する2ラインの組合せ を変えるフィールド読み出し動作モードでも勿論可能で ある。

【0073】なお、上記第2実施形態に係るCMOSイメージセンサにおいて、隣接したゆTm-1とリセット パルスゆRmを兼用することも可能である。これにより、両線の削減が可能となる。

[0074]また、転送選択スイッチ46のゲートと歌送スイッチ42のゲートにつながるノードに積極的に容量をもたせることにより、も7くもにおいて、垂直選択パルスφV nが "H"レベルから"L"レベルに遷移したとき、転送スイッチ42のゲート運位を負電位とすることができる。これにより、フォトダイオード41に開接している転送スイッチ42のシリコン界面に乗い期間正孔を注入することができるため、暗電流を即圧することができる。

[0075]さらに、垂直信号線53の電位 (Vbias)、増幅トランジスタ45のボデンシャルおよび電源電圧全体をシフト (本例の場合、例えば1.5Vシフト)させることにより、電源回路54を削減することができる。

【0076】第2実施形態の変形例としては、増幅トランジスタ45のソースフォロアの抵抗負荷としての役割を水平選択スイッチ60に移して電流出力を行う構成を採ることも可能である。すなわち、次のようにして電流出力動作を行う。

[0077] 先ず、水平選択スイッチ60は、線形領域で物作するようにしてあるものとする。また、抵抗で帰還したオペアンプを使用するなどして、水平倡号線59の電位を一定電位にあるようにする。すると、増幅トランジスタ45と水平選択スイッチ60で抵抗を負荷とレたソースフォロアを形成し、水平信号線59にはフローティングディフュージョン43の電位に応じた電流が流れ、オペアンプの出力端にはフローティングディフュージョン43の電位に応じた電流が流まった。

【0078】関17は、本発明が適用されるカメラシス テムの一例を示す機略構成図である。図17において、 被写体(図示せず)からの入場が、(像光)は、レンズ7 1等を含む光学系によって擬像素子72の機像面上に結 像される。擬像素子72としては、先述した第1実施形態 態若しくはその変形例、又は第2実施形態に係るCMO Sイメージセンサが用いられる。

[0079] 撮像素子72は、タイミングジェネレータ 等を含性駆動側路73から出力される各種のタイミング に基づいてその駆動が行われる。撮像素子72から出力 される撮像信号は、信号処理回路74において種々の信 号処理が強された後、映像信号として出力される。

[0080]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 行列状に配置された単位画素を、光電変換素子、転送ス イッチ、電布蓄積部、リセットスイッチおよび弊幅素子 によって構成し、リセットスイッチに与えるリセット電 位をコントロールすることによって行単位で画素の選択 を行うようにしたことにより、垂直選択のための素子を 削減できるため、画素サイズを縮小することができる。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の第1実施形態を示す概略構成図であ

。 【図2】第1実施形態に係る単位画素および垂直信号線 のボテンシャル図である。

のホテンシャル国とめる。 【図3】第1実施形態に係る画素選択時のタイミングチ

ャートである。 【図4】第1実施形態に係る選択ラインの画素のポテン

シャル図(その1)である。 【図5】第1実施形態に係る選択ラインの画素のポテン シャル図(その2)である。

【図6】オーバーフローパスの具体的な構成例を示す断 歴帯性別のます。

面構造図である。 【図7】本発明の第1実施形態の変形例を示す概略構成

図である。 【図8】第1実施形態の変形例に係る単位画素および垂 直信号線のボテンシャル図である。

【図9】第1実施形態の変形例に係る画素選択時のタイミングチャートである。

【図10】本発明の第2実施形態を示す概略構成図であ

る.

【図11】第2実施形態に係る単位画素および垂直信号 線のボテンシャル図である。

【図12】第2実施形態に係る画素選択時のタイミング チャートである。

【図13】第2実施形態に係る選択ラインの画素のボテンシャル図(その1)である。

ンシャル図 (その1) である。 【図14】第2実施形態に係る選択ラインの画素のボテンシャル図 (その2) である。

【図15】第2実施形態に係る非選択ラインの画素のボテンシャル図(その1)である。

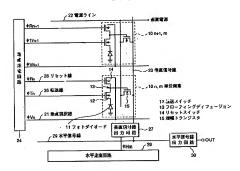
インシャル図(その1)である。 【図16】第2実施形態に係る非選択ラインの画素のポ

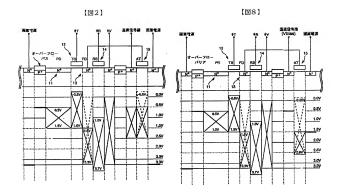
テンシャル図 (その2) である。 【図17】本発明が適用されるカメラシステムの一例を

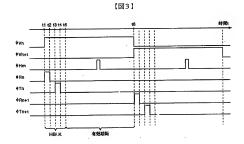
示す概略構成図である。 【図18】 従来例に係る単位画素の構成を示す回路図で

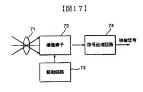
ある。 【符号の説明】

【図1】





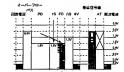


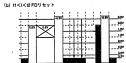




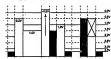








(a) 14<1<15 信号レベル読み出し

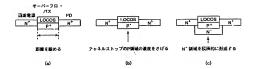




(f) t6<t 非選択状態



【図6】



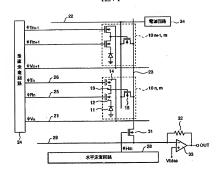


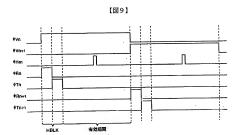
(d)



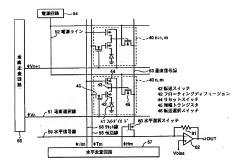
(e)

【図7】

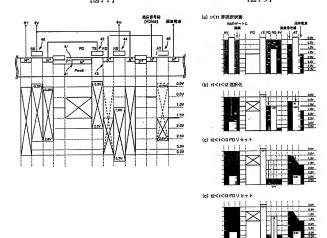




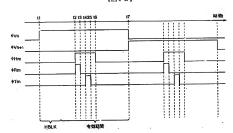
【図10】



[図11] 【図13】

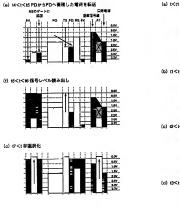


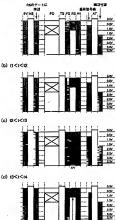
【図12】



【図14】

【図15】





(a) M<t

(b) M<t

(c) M<t

(d) M<t

(e) M

(f) M

(f) M

(f) M

(f) M

(g) M

(h) M

(

フロントページの続き

(72)発明者 塩野 浩一 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内